# (cvičení z předmětu KET/TEL 2015-16)

Jméno a příjmení:	Ondřej Šefl
Skupina:	B5
Varianta motivu DPS:	Н
Datum vypracování:	11.12.2015

#### Instrukce:

- Cílem laboratorního protokolu je stručný objektivní popis zjištěných faktů o výsledné kvalitě desky plošného spoje vytvořené v rámci semestrálního projektu. Pro splnění podmínek zápočtu bude vyučujícím hodnocena kvalita protokolu, nikoliv kvalita desky.
- Pro splnění podmínek zápočtu je nezbytné splnit všechny úkoly uvedené v protokolu. Všechny údaje vyplňujte do žlutě podbarvených polí, obrázky vkládejte na pozice dle textových instrukcí. V případě kvalitativního hodnocení vždy stručně slovně zformulujte hlavní poznatky k danému bodu.
- Obrazovou analýzu všech snímků z optické inspekce DPS provádějte v SW DinoCapture. Instalační soubor a pracovní návod naleznete v datovém uložišti ve složce pro 6. cvičení. Detailní uživatelský manuál je v případě potřeby k dispozici na webových stránkách výrobce Dino-Lite.
- Všechny snímky z optické inspekce popište při analýze v SW DinoCapture Vaším standardním identifikátorem (Skupina-Příjmení, např. A1-Novák) v pravém horním rohu (tzn., vložte textový popisek). Bez uvedení identifikátoru nebude splnění úkolů uznáno.
- Vypracovaný kontrolní protokol spolu s naskenovaným záznamovým formulářem uložte ve formátu PDF s názvem: TEL.2015-16.Laboratorní protokol.Skupina.Příjmení.pdf (např. TEL.2015-16.Laboratorní protokol.A1.Novák.pdf).
- Protokol odevzdejte ke kontrole prostřednictvím systému pro odevzdávání studentských prací (Portál / Moje studium / Odevzdávání prací).
- Protokol odevzdejte minimálně 2 dny před termínem, kdy si přijdete pro zápočet.

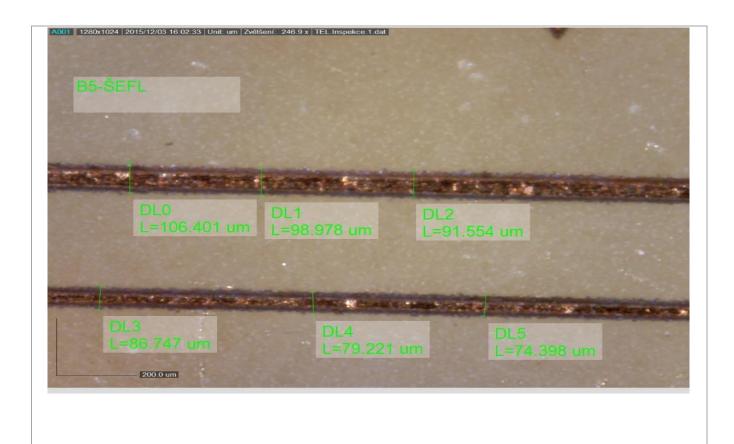
# Optická inspekce 01

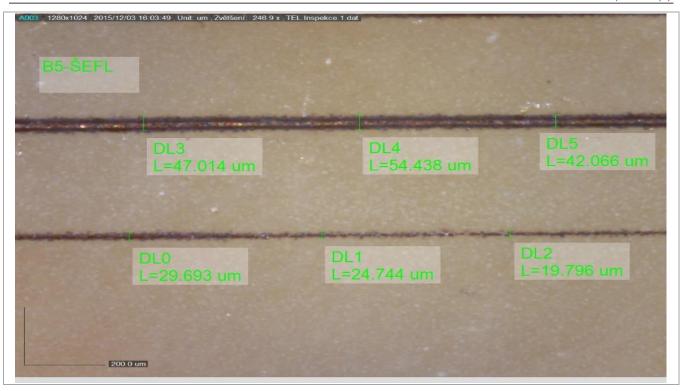
## 1. Testovací motivy s variací šířky vodičů.

1.1. Proveďte rozměrovou analýzu nasnímaných vodivých cest testovacího motivu. Pro analýzu použijte první 4 vodiče ve směru od orientační šipky na DPS. Všechny 4 vodiče umístěte do jednoho snímku a vložte ho do protokolu na určené místo. Pomocí měřicích funkcí v SW DinoCapture změřte šířku každé vodivé cesty na třech různých místech. Zjištěné rozměry porovnejte s rozměry původního návrhu (přehled všech motivů v tabulce níže).

Přehled š	Přehled šířek testovacích vodičů pro jednotlivé varianty motivu.													
	Varianta motivu:													
	Α	A B C D E F G H I J K L												
1. vodič	40	45	35	35	45	40	40	45	35	35	45	40		
2. vodič	60	65	55	60	55	65	60	65	55	60	55	65		
3. vodič	80	85	75	85	75	80	80	85	75	85	75	80		
4. vodič	100	105	95	95	105	105	100	105	95	95	105	105		
5. vodič	120	125	115	115	120	125	120	125	115	115	120	125		

Rozměry v µm.





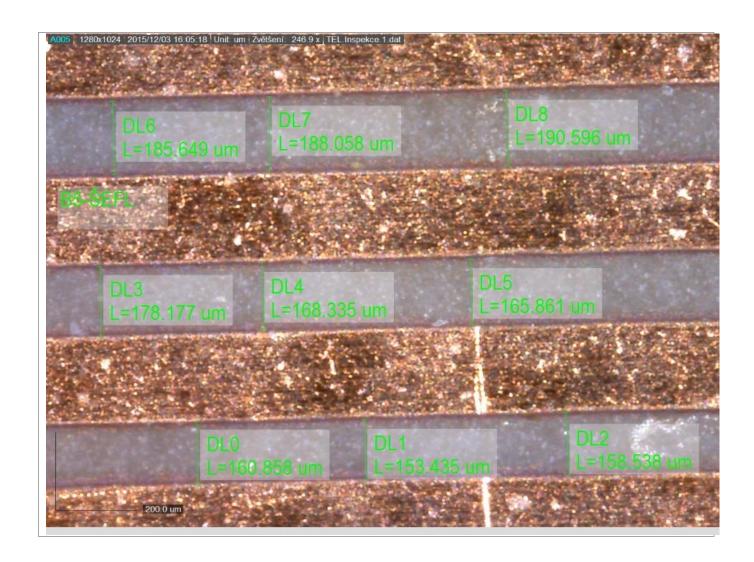
1. testova	1. testovací vodič										
Měření šířl	ky vodiče		Průměrná šířka Šířka dle návrhu		Absolutní odchylka						
W <sub>1</sub> (μm)	W <sub>2</sub> (μm)	W <sub>3</sub> (μm)	$W_{p} (\mu m)$	W <sub>n</sub> (µm)	$\Delta W = W_p - W_n (\mu m)$						
29,693	24,744	19,796	24,744	65	40,255						
2. testova	ací vodič										
Měření šířl	ky vodiče		Průměrná šířka	Šířka dle návrhu	Absolutní odchylka						
W <sub>1</sub> (μm)	W <sub>2</sub> (μm)	W <sub>3</sub> (μm)	$W_{p} (\mu m)$	$W_n$ ( $\mu m$ )	$\Delta W = W_p - W_n (\mu m)$						
47,014	54,438	42,066	47,839	85	37,161						
3. testova	ací vodič										
Měření šířl	cy vodiče		Průměrná šířka	Šířka dle návrhu	Absolutní odchylka						
W <sub>1</sub> (μm)	W <sub>2</sub> (μm)	W <sub>3</sub> (μm)	$W_p (\mu m)$	W <sub>n</sub> (µm)	$\Delta W = W_p - W_n (\mu m)$						
86,747	79,221	74,398	80,122	105	24,878						
4. testova	4. testovací vodič										
Měření šířky vodiče			Průměrná šířka	Šířka dle návrhu	Absolutní odchylka						
W <sub>1</sub> (μm)	W <sub>2</sub> (μm)	W <sub>3</sub> (μm)	$W_{p}$ ( $\mu m$ )	W <sub>n</sub> (µm)	$\Delta W = W_p - W_n (\mu m)$						
106,401	98,978	91,554	98,978	125	26,022						

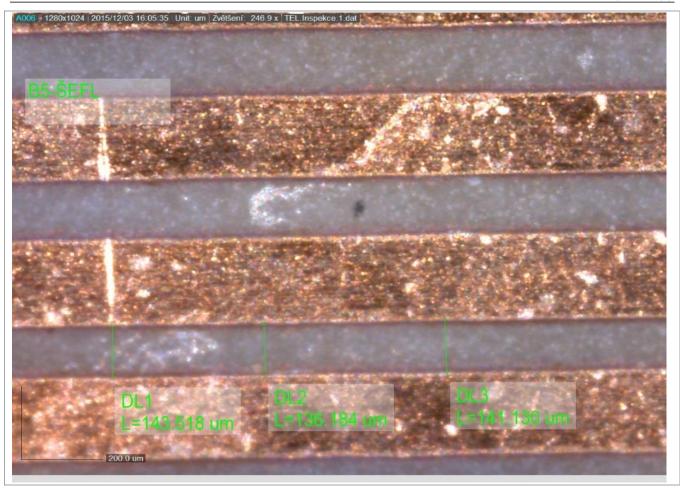
### 2. Testovací motivy s variací šířky izolačních mezer.

2.1. Proveďte rozměrovou analýzu nasnímaných izolačních mezer testovacího motivu. Pro analýzu použijte první 4 mezery pod orientační šipkou na DPS. Všechny 4 mezery umístěte do jednoho snímku a vložte ho do protokolu na určené místo. Pomocí měřicích funkcí v SW DinoCapture změřte šířku každé vodivé cesty na třech různých místech. Zjištěné rozměry porovnejte s rozměry původního návrhu (přehled všech motivů v tabulce níže).

Přehled šíi	Přehled šířek testovacích izolačních mezer pro jednotlivé varianty motivu.												
	Varianta motivu:												
	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	СН	I	J	K	
1. mezera	40	45	35	35	45	40	40	45	35	35	45	40	
2. mezera	60	65	55	60	55	65	60	65	55	60	55	65	
3. mezera	80	85	75	85	75	80	80	85	75	85	75	80	
4. mezera	100	105	95	95	105	105	100	105	95	95	105	105	
5. mezera	120	125	115	115	120	125	120	125	115	115	120	125	

Rozměry v µm.

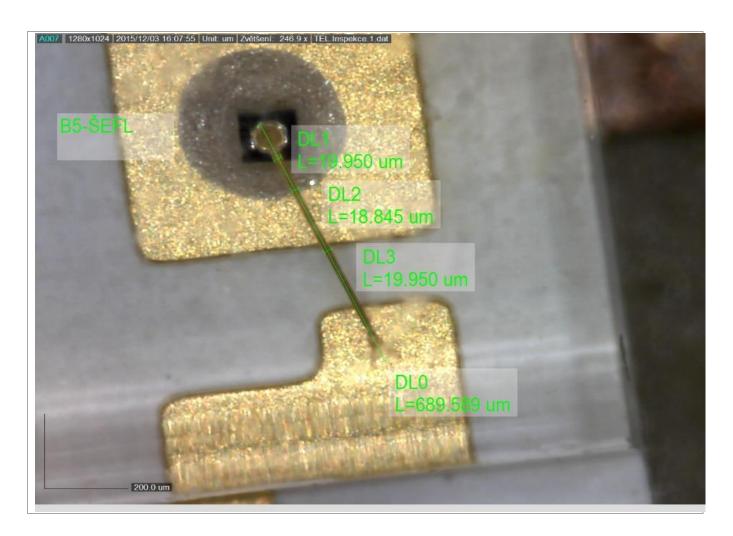




1. testova	1. testovací izolační mezera										
Měření šířl	ky mezery		Průměrná šířka	Šířka dle návrhu	Absolutní odchylka						
W <sub>1</sub> (μm)	W <sub>2</sub> (μm)	W <sub>3</sub> (μm)	$W_p (\mu m)$	W <sub>n</sub> (µm)	$\Delta W = W_p - W_n (\mu m)$						
143,518	136,184	141,130	140,277	65	75						
2. testova	ací izolační	mezera									
Měření šířl	ky mezery		Průměrná šířka	Šířka dle návrhu	Absolutní odchylka						
W <sub>1</sub> (μm)	W <sub>2</sub> (μm)	W <sub>3</sub> (μm)	$W_{p}$ ( $\mu m$ )	$W_n (\mu m)$	$\Delta W = W_p - W_n (\mu m)$						
160,858	153,435	158,538	157,61	85	72,61						
3. testova	ací izolační	mezera									
Měření šířl	ky mezery		Průměrná šířka	Šířka dle návrhu	Absolutní odchylka						
W <sub>1</sub> (μm)	W <sub>2</sub> (μm)	W <sub>3</sub> (μm)	$W_p (\mu m)$	W <sub>n</sub> (µm)	$\Delta W = W_p - W_n (\mu m)$						
178,177	168,335	165,861	170,791	105	65,791						
4. testova	4. testovací izolační mezera										
Měření šířky mezery			Průměrná šířka	Šířka dle návrhu	Absolutní odchylka						
W <sub>1</sub> (μm)	W <sub>2</sub> (μm)	W <sub>3</sub> (μm)	$W_{p}$ ( $\mu m$ )	$W_n (\mu m)$	$\Delta W = W_p - W_n (\mu m)$						
185,649	188,058	190,596	188,101	125	63,101						

#### 3. Pouzdro SMD LED - připojení anody.

3.1. Proveďte rozměrovou analýzu nasnímaného detailu vodivého připojení anody v pouzdře SMD LED. Pomocí měřicích funkcí v SW DinoCapture změřte šířku spoje na třech místech a dále celkovou délku vodivého připojení.



3.1.1. Určete, jako technologií propojování je realizováno připojení anody LED.

#### Bondování

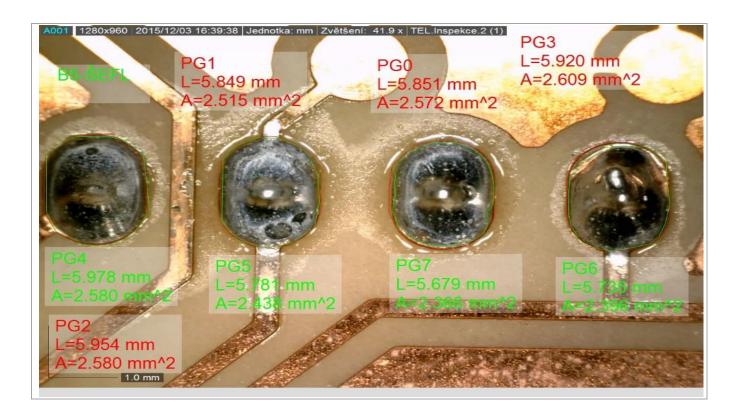
# 3.1.2. Zjištěné rozměry spoje:

Připojení anody LED										
Měření šířky spoje Průměrná šířka Měření délky spoje										
$W_1$ ( $\mu$ m)	$W_2 (\mu m)$	W <sub>3</sub> (μm)	$W_{p}(\mu m)$	L (µm)						
19,950	18,845	19,950	19,582	689,589						

# Optická inspekce 02

### 1. Ručně pájené spoje THT patice DIL-8.

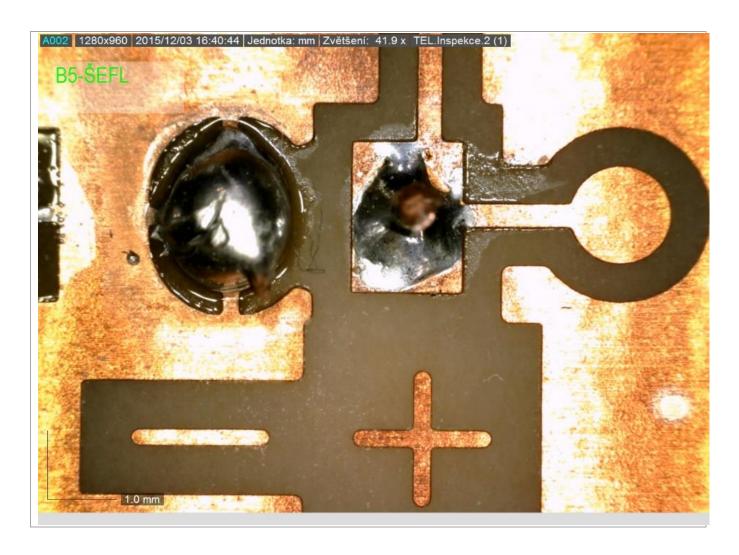
1.1. Proveďte analýzu nasnímaných ručně pájených spojů patice DIL-8. Pomocí měřicích funkcí v SW DinoCapture (funkce Mnohoúhelník) změřte plochu pájecích plošek a plochu jejich pokrytí pájecí slitinou. Analyzovaný snímek vložte do protokolu a zapište data do tabulky pod obrázkem.



	Plocha pájecí plošky $S_p$ (mm <sup>2</sup> )	Plocha pájeného spoje $S_s$ (mm <sup>2</sup> )	Pokrytí plošky pájkou $P = (S_s / S_p).100$ (%)
1. spoj	2,580	2,580	100
2. spoj	2,515	2,438	96,94
3. spoj	2,572	2,366	91,99
4. spoj	2,609	2,396	91,84

#### 4. Ručně pájené spoje přívodních vodičů.

4.1. Kvalitativně zhodnoť te snímek ručně pájených spojů přívodních vodičů v níže uvedených bodech (ke každému bodu uveď te stručné slovní vyjádření).



4.1.1. Jsou pájené spoje realizovány na správných pájecích ploškách dle osazovacího schématu na *Obr. 2* (na konci protokolu)?

Ano, jsou.

4.1.2. Je pájecí slitina aplikována správně pouze v ploše pájecích plošek?

Není, na obrázku je vidět nadměrné množství pájecí slitiny na minusu, která je aplikována i mimo pájecí plošky.

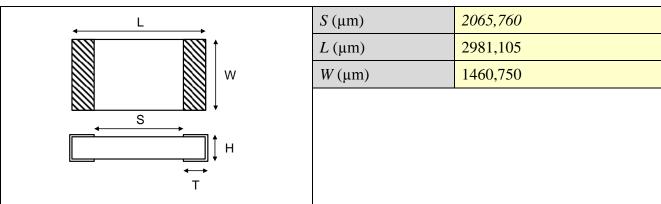
4.1.3. Jsou patrné zkraty způsobené nesprávnou aplikací pájecí slitiny?

Ne.

## 5. Zapájené SMD rezistory.

5.1. Změřte charakteristické rozměry 1 vybraného SMD rezistoru ve snímku dle normy ČSN EN 61188-5-2.





5.2. Na základě rozměrů určených v bodě 4.1 určete rozměrovou třídu rezistoru dle normy ČSN EN 61188-5-2.

Rozměry rezistorů dle ČSN EN 61188-5-2

Označení	L		S		W		T		Н	
součástky	Min.	Max.								
1005	0,95	1,05	0,35	0,75	0,45	0,55	0,15	0,30	0,30	0,40
1608	1,50	1,70	0,50	1,50	0,70	0,90	0,10	0,50	0,35	0,55
2012	1,90	2,10	0,70	1,70	1,15	1,35	0,20	0,60	0,45	0,65
3216	3,00	3,40	1,50	2,90	1,45	1,75	0,25	0,75	0,45	0,65
3225	3,00	3,40	1,50	2,90	2,30	2,70	0,25	0,75	0,45	0,65
5025	4,80	5,20	3,10	4,50	2,30	2,70	0,35	0,85	0,35	0,75
6332	6,10	6,50	4,40	5,80	3,00	3,40	0,35	0,85	0,35	0,75

Rozměry v mm.

Odpovídající třída rezistoru:	3216
-------------------------------	------

5.3. Určete hodnotu odporu dle značení na svrchní straně rezistorů.

$$1004=100*10^4=1000000=1M\Omega$$

- 5.4. Stručně zhodnoť te výsledek optické inspekce SMD rezistorů v následujících bodech:
  - 5.4.1. Jsou na všech pozicích správně osazeny součástky odpovídajícího typu a velikosti dle schémat na *Obr. 1* a *Obr. 2* (na konci protokolu)?

Ano, na všech pozicích jsou správné součástky

5.4.2. Došlo k zapájení všech vývodů součástek pájecí slitinou?

Ano, došlo

5.4.3. Došlo ke smáčení celé plochy pájecích plošek?

Ne, nedošlo, nanesl jsem málo pájecí pasty

5.4.4. Vyskytuje se pájecí slitina pouze v ploše pájecích plošek?

Ano, pájecí slitina se převážně vyskytuje v pajecích ploškách

5.4.5. Je patrná přítomnost nepřetavených kuliček pájky?

Ne, žádné nepřetavené kuličky se zde nevyskytují

5.4.6. Je patrná rotace některé součástky mimo osu jejího uložení na pájecích ploškách?

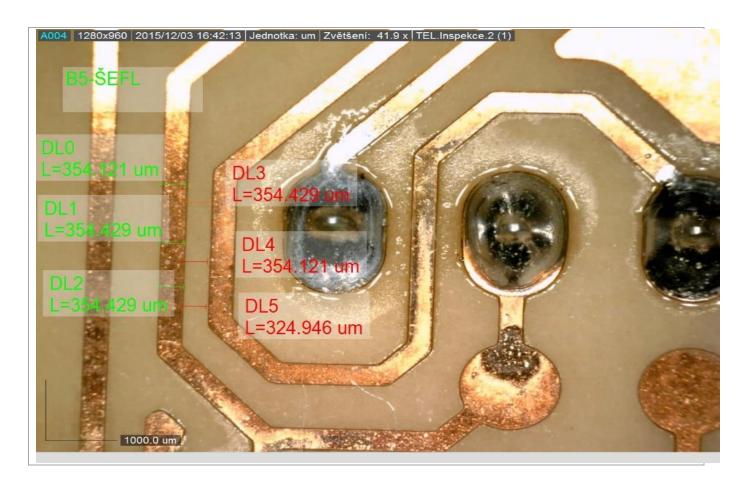
Ano součástka uprostřed je mírně vychýlena doprava a první odpor z leva je mírně vychýlený doleva

5.4.7. Je patrné posunutí některé součástky vůči ideální poloze na pájecích ploškách?

Ne, posunutí se nevyskytuje

# 6. Šířka vodičů a mezer plošného spoje.

6.1. Pro jeden vybraný vodič a jednu izolační mezeru mezi vodiči ve snímku změřte jejich šířku vždy na 3 místech. Data doplňte do tabulky pod obrázkem.



Vodivá cesta								
Měření šířk	ky vodiče		Průměrná šířka					
W <sub>1</sub> (μm)	W <sub>2</sub> (μm)	W <sub>3</sub> (μm)	$W_{p}$ ( $\mu$ m)					
354,21	354,429	354,429	354,356					

Izolační mezera							
Měření šířk	cy izolační m	nezery	Průměrná šířka				
W <sub>1</sub> (μm)	W <sub>2</sub> (μm)	W <sub>3</sub> (μm)	$W_{p}$ ( $\mu$ m)				
354,429	354,121	324,946	344,499				

6.2. Dle zjištěných rozměrů v bodě 5.1 určete konstrukční třídu DPS.

Přehled vybraných konstrukčních tříd DPS									
Konstrukční třída									
	2. třída 3. třída 4. třída								
Minimální šířka vodičů (μm) 400 350 300									

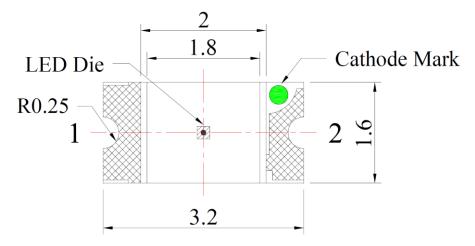
Minimální šířka mezer (µm)	450	350	300

Rozměry platí pro Cu fólii tloušťky 35 µm.

Zjištěná konstrukční třída DPS:	4. třída
---------------------------------	----------

## 7. Zapájená LED.

7.1. Určete, zda je LED správně polarizovaná. Katoda diody musí být připojena na společnou zemnicí plochu DPS. Na těle SMD diody je katoda označena barevným bodem:





Správná polarita LED:	ANO
-----------------------	-----

# Elektrická kontrola 01

#### 1. Test kontinuity vodivých spojů.

1.1. Na základě provedeného testu vyhodnoťte, jakou nejmenší šířku vodivých spojů lze na vaší desce spolehlivě použít pro elektrické propojení součástek.

Na mé desce lze spolehlivě použít třetí nejužší vodivou cestu a to je 85µm

#### 2. Test izolačních mezer.

2.1. Na základě provedeného testu vyhodnoťte, jakou nejmenší šířku izolační mezery lze na vaší desce spolehlivě použít.

Na mé desce lze spolehlivě použít i tu nejmenší izolační mezeru a to je 45 µm

#### 3. Funkční test.

3.1. Je obvod na desce plně funkční (bliká LED použitá v obvodu)?

ANO

#### 1. Určení ekvivalentního množství NaCl v roztoku

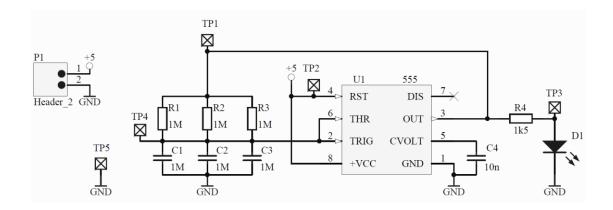
1.1. Na základě výsledků měření konduktivity extrakční směsi určete ekvivalentní množství NaCl, které vodivostí odpovídá vámi naměřené iontové kontaminaci DPS. Pro převod můžete použít kalibrační křivku nebo kalibrační rovnici:

Ekvivalentní množství NaCl:	
$c_{NaCl} = \frac{\sigma (\mu S \cdot cm^{-1}) - 4,846 \cdot 10^{-1}}{5,555 \cdot 10^{-4}} $ (µg/l)	39271,64

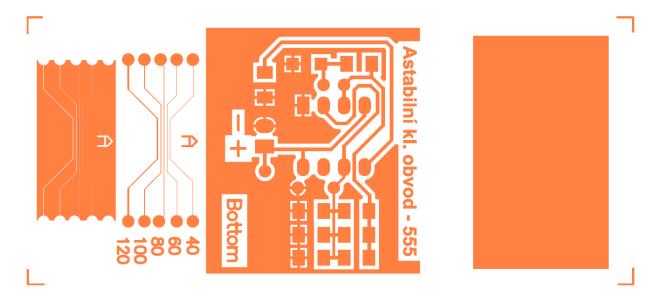
1.2. Vypočtěte iontovou kontaminaci desky jako podíl koncentrace ekvivalentu NaCl a plochy desky S. Výsledek vyjádřete v μg NaCl/cm².

Plocha DPS: $S = (2 \cdot \check{s} i\check{r} ka \cdot d\acute{e} lka) + 50 \% \text{ (cm}^2\text{)}$	72,27
Iontová kontaminace DPS $T = \frac{c_{NaCl} \cdot V_{ext}}{S}  (\frac{\mu g}{cm^2})$	108,68

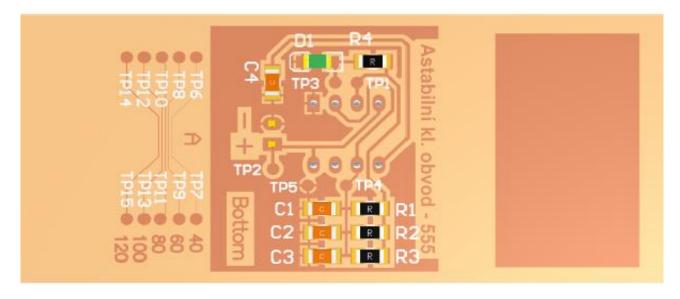
kde  $V_{ext}$  je množství použitého extrakčního roztoku v litrech.



Obr. 1 Schéma zapojení astabilního klopného obvodu s časovačem 10555.



Obr. 2 Motiv plošného spoje na DPS.



Obr. 3 Osazovací schéma DPS.

# Záznamový list

Elektrická	kontrola 01	
<ol> <li>Test kontinuity spojů.</li> </ol>		
Šířka vodiče	Spojitá cesta	
45	Ano / Ne	
65	Ano / Ne	
85	Ang / Ne	
105	Ano/ Ne	
125	Ano/ Ne	
2. Test izolačních mezer		
Šířka mezery	Zkrat	
Šířka mezery	Zkrat Ano / Ne	
45	Ano / Ne	
45 65	Ano / Ne	
45 65 - 85 105 125	Ano / Ne Ano / Ne Ano / Ne Ano / Ne Ano / Ne	
45 65 - 85 105 125	Ano / Ne Ano / Ne Ano / Ne Ano / Ne	
45 65 85 105 125 3. Funk	Ano / Ne Ano / Ne Ano / Ne Ano / Ne Ano / Ne	

Měření iontové kontaminace	
Změřená kondukt	tivita iontového výluhu
σ (μS·cm <sup>-1</sup> )	22,3,45/cm

Rozměry DPS		
Šířka (cm)	3,13	
Délka (cm)	413	

Skupina-Příjmení	BS-SEFL
Označení motivu DPS	A-B-C-D-E-F-G-(H)I-J-K-L
Datum měření	3.12. 201T
Podpis vyučujícího	mil
/ /	V

Naskenované výsledky přiložte k protokolu a zašlete ke kontrole (Portál / Moje studium / Odevzdávání prací).